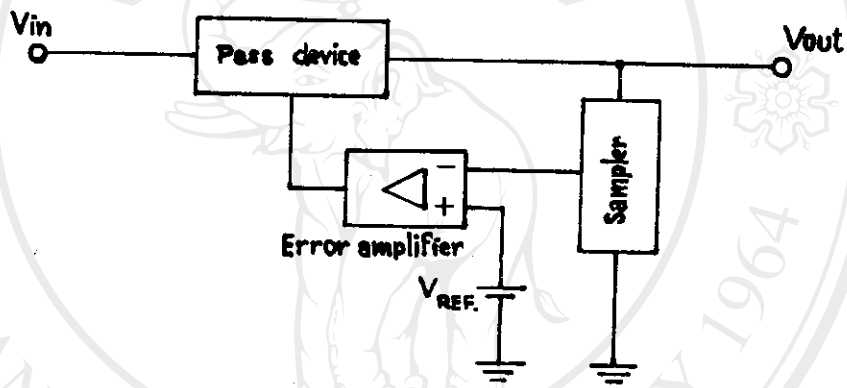


การสร้างวงจรทดลอง และอุปกรณ์การทดลอง

ในการศึกษาเสถียรภาพในเครื่องจ่ายไฟกระแสตรง จากวงจรโครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟชนิดคงค่าแรงดัน ซึ่งมี Block diagram ดังนี้



รูปที่ 3.1 แสดง Block diagram ของวงจรคงค่าแรงดัน

ซึ่งรายละเอียดการทดลองประกอบด้วย

3.1 การศึกษาโครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟชนิด Closed loop regulator โดยแสดงให้เห็นส่วนประกอบคือ

- V_{in} เป็นแรงดันเข้าชนิดกระแสตรงยังไม่ผ่านการทำให้แรงดันคงที่
- Pass device เป็นทรานซิสเตอร์ควบคุมให้แรงดันออกคงที่
- error amplifier เป็นส่วนขยายความคลาดเคลื่อนที่สุ่มจับมาจากแรงดันออกมาเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง
- sampler เป็นวงจรสุ่มตัวอย่างแรงดันออกมา อาจมีความต้านทานปรับค่าได้

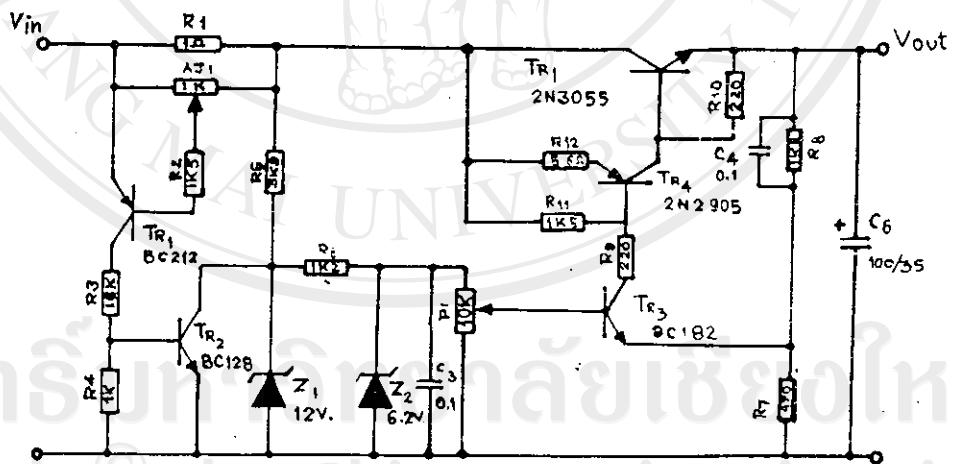
ลิขสิทธิ์ © by Chiang Mai University
All rights reserved

V_{out} เป็นแรงดันออกของวงจรคงค่าแรงดัน
 V_{REF} เป็นแรงดันอ้างอิงที่มีอิทธิพลมากต่อเสถียรภาพของเครื่อง
 จ่ายไฟ

ในการที่ทราบว่าแรงดันออกจะเปลี่ยนไปอย่างไร กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เป็นการ
 ศึกษาความเสถียรภาพของแหล่งจ่ายไฟตรงชนิดคงค่าแรงดัน

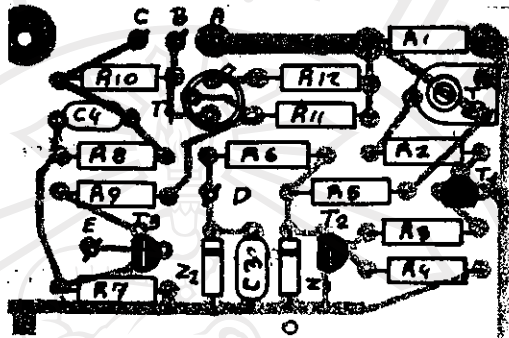
3.2 การทดลองสร้างวงจรคงค่าแรงดันชนิดใช้ทรานซิสเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์คุณภาพทางการค้า
 เพื่อศึกษาสมบัติทั่วไปของแรงดันออกเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของแหล่งจ่ายไฟ

ใช้การสร้างวงจรคงค่าแรงดันแบบทรานซิสเตอร์หาค่าคุณสมบัติด้านอุณหภูมิที่มีผลต่อ
 หน่วยต่าง ๆ ของวงจร ดังรูปที่ 3.2

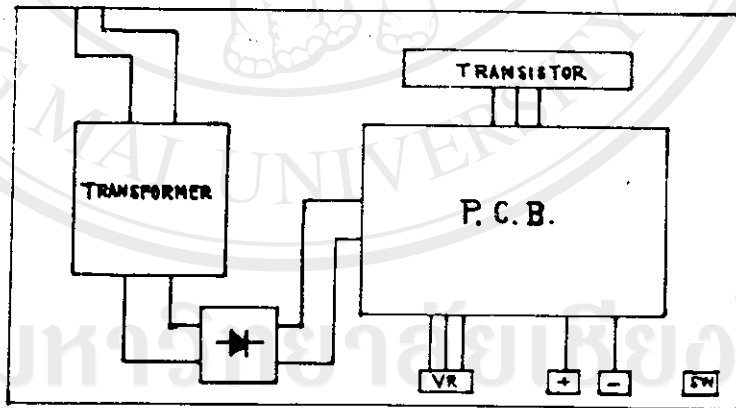


รูปที่ 3.2 วงจรสร้างแรงดันคงที่ชนิดประกอบด้วยทรานซิสเตอร์
 วงจรหนึ่งทีสร้างเพื่อสำรวจหาสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิ
 ของแรงดันออก

รูปอุปกรณ์วงจรคงค่าแรงดันที่สร้างขึ้น



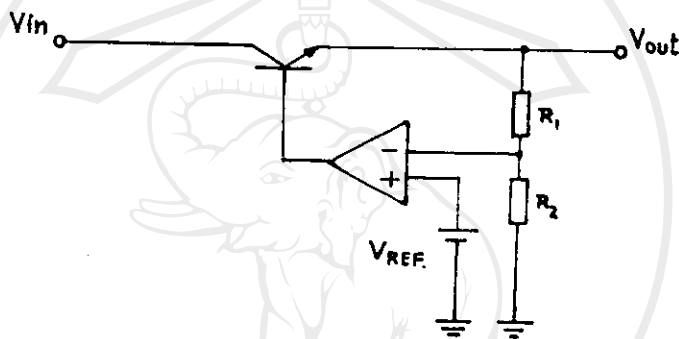
รูปที่ 3.3 รูปแบบการวางอุปกรณ์ของอุปกรณ์สร้างแรงดันคงที่ชนิดใช้ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ศึกษา สำหรับ สัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิของแรงดันออก



รูปที่ 3.4 รูปแบบการวางอุปกรณ์ในกล่องของวงจรสร้างแรงดันคงที่ชนิดใช้ทรานซิสเตอร์

3.3 การสร้าง ออกแบบและการทดลองเกี่ยวกับแรงดันอ้างอิง (Reference voltage)

ในการศึกษาเสถียรภาพของแหล่งจ่ายไฟที่อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป คนหนึ่งที่สำคัญอยู่ที่หน่วยวงจรสร้างแรงดันอ้างอิง ถ้าวงจรสร้างแรงดันอ้างอิงมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปกับอุณหภูมิมาก แรงดันออกขอมไม่เสถียรภาพ ไม่วาจะเป็นวงจร

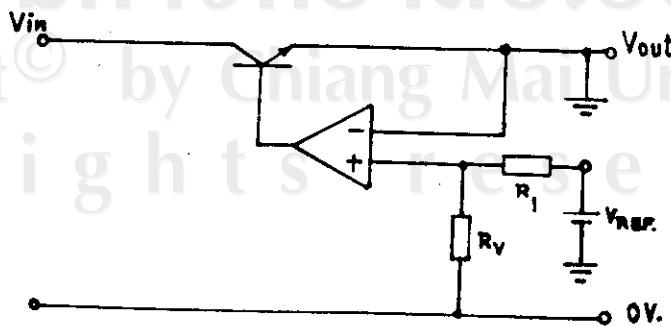


รูปที่ 3.5 วงจรคงค่าแรงดันชนิดปรับค่าแรงดันออกที่วงจรส่วนตัวอย่างแรงดัน

ซึ่ง

$$V_o = V_{REF} \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

หรือเป็นวงจร



รูปที่ 3.6 วงจรคงค่าแรงดันชนิดปรับค่าแรงดันออกที่ความต้านทานที่ต่อจากแรงดันอ้างอิง

ซึ่ง

$$V_o = V_{REF} \times \frac{R_2}{R_1}$$

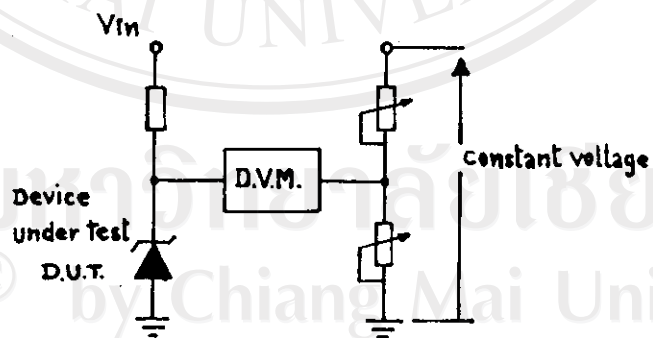
ฉะนั้นการออกแบบ การสร้าง และการทดลองให้ได้อ้างอิงที่มีค่าคงที่ตลอดในช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอก (ambient temperature) คือทำให้ได้อ้างอิงที่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำที่สุด

ใน

การศึกษาวงจรแรงดันอ้างอิง โค้ดศึกษาและทดลองสร้างและวัดคุณสมบัติมาดังต่อไปนี้

3.3.1 ซีเนอร์ไดโอด

ซีเนอร์ไดโอด มีคุณสมบัติอย่างไรกับอุณหภูมิ สัมประสิทธิ์เป็นบวกหรือลบ, การเปลี่ยนแปลงกระแสในไดโอด การใช้กระแสคงที่ (constant current) จ่ายให้ซีเนอร์ไดโอดทำงาน การวัดเทียบกับแรงดันที่คงที่ โดยใช้อุปกรณ์ซีเนอร์ไดโอดไปอบในตู้อบที่สร้างขึ้นมีอุณหภูมิแปรไปดังกล่าวประมาณ 70°C



รูปที่ 3.7 รูปการวัดคุณสมบัติต้านอุณหภูมิของซีเนอร์ไดโอด

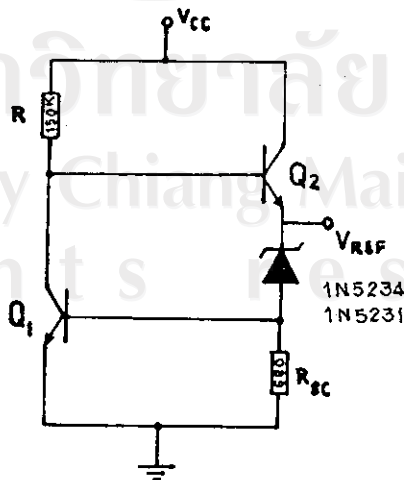
การใช้วงจรจ่ายกระแสคงที่ (constant current) จากวงจร



รูปที่ 3.8 การใช้ฟิลด์เอฟเฟกทรานซิสเตอร์เป็นหัวจ่ายกระแสคงที่

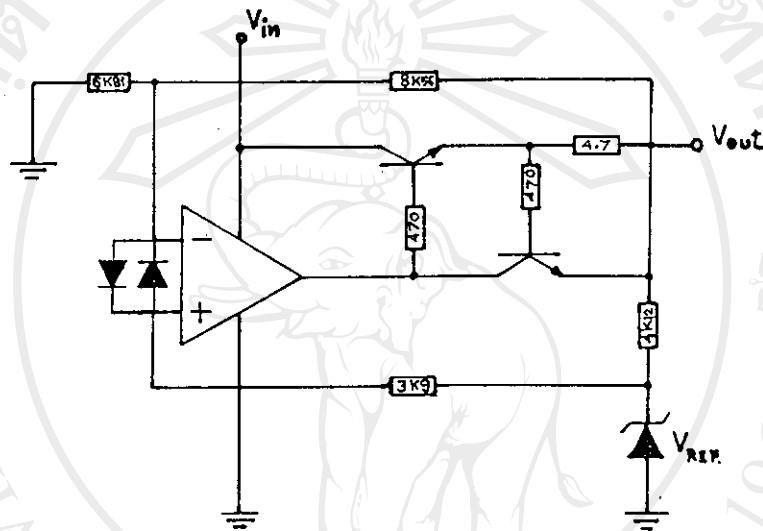
3.3.2 วงจรแรงดันอ้างอิงแบบใช้ซีเนอร์ไดโอดชนิดชดเชยอุณหภูมิด้วยกระแสคงที่ (TC. zener) (1)

จากวงจรที่น่าสนใจและทดลองได้ผลก็คือ วงจร Zener diode ชนิดชดเชยอุณหภูมิ ซึ่งอาจต่อร่วมกับวงจรค่ากระแสคงที่



รูปที่ 3.9 วงจรสร้างแรงดันอ้างอิงจากซีเนอร์ไดโอดที่จ่ายกระแสคงที่ด้วยทรานซิสเตอร์ 2 ตัว

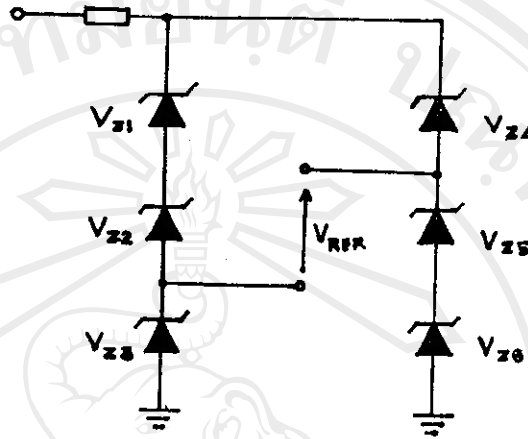
บางครั้งก็อาจมีการขยายกระแสจากแรงดันอ้างอิงที่สร้างขึ้นด้วยการบัพเฟอร์หรือ
ทั้งขยายกระแสและเพิ่มสเกลของแรงดันอ้างอิง (6) เช่นวงจร



รูปที่ 3.10 การเพิ่มสเกลของแรงดันอ้างอิงด้วยออปแอมป์โดยใช้
การแบ่งกระแสจากแรงดันออก

3.3.3 การทดลอง Stack zener

โดยการนำซีเนอร์มาต่ออนุกรม แล้วใช้ผลต่างของแรงดันของ 2 แดวของซีเนอร์
โคโอดที่ต่ออนุกรมกันไว้ ดังนี้

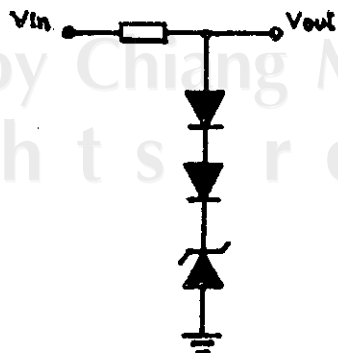


รูปที่ 3.11 การต่อวงจรสร้างแรงดันอ้างอิงแบบซีเนอร์โคโอดมาต่อ
 หนาแนว Stack โดย $V_{REF} = (V_{Z5} + V_{Z6}) - V_{Z3}$

3.3.4 การสร้างและทดลองเกี่ยวกับซีเนอร์โคโอดแบบชกเซชอุณหภูมิต่าง ๆ
 (TC. Zener) หรือ Temperature compensated zener⁽¹⁰⁾

นำวงจรที่มีการชกเซชอุณหภูมิต่าง ๆ ให้นำซีเนอร์โคโอดไปอบในตู้อบแล้ว
 วัดว่ามีแรงดันออกเปลี่ยนแปลงอย่างไร

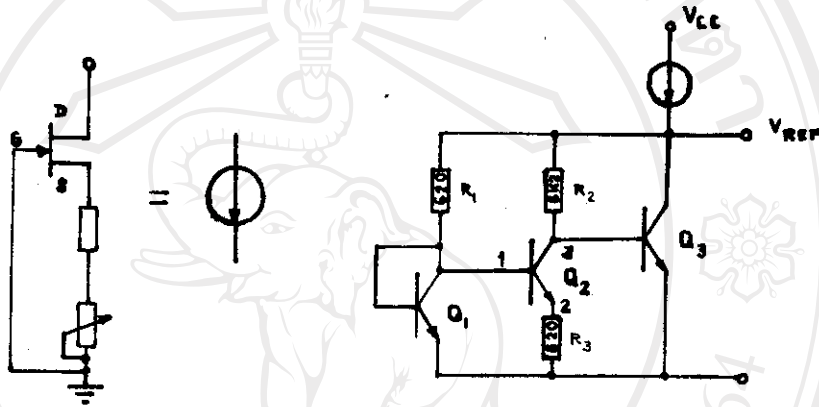
ตัวอย่างวงจรที่ทดลอง



รูปที่ 3.12 รูปแบบการสร้างซีเนอร์โคโอดที่มีการชกเซชอุณหภูมิต่าง ๆ

3.3.5 การสร้างแรงดันอ้างอิงชนิดแบนด์แกป (Band gap reference)⁽¹¹⁾

เนื่องจากไม่สามารถสร้างทรานซิสเตอร์ได้เอง จึงจำเป็นต้องเลือกทรานซิสเตอร์ที่มีเบอร์ และลักษณะคล้ายกัน มาต่อร่วมกับวงจรจ่ายกระแสที่ ใช้ MPF 102 เป็นตัวจ่ายกระแส ดังวงจรในรูปที่ 3.13



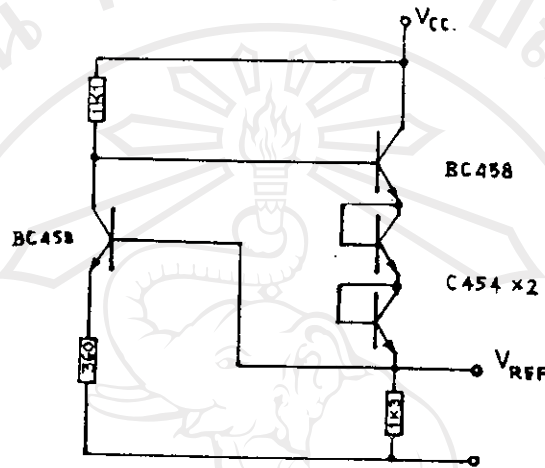
รูปที่ 3.13 การใช้กระแสที่กับแรงดันอ้างอิงแบบแบนด์แกป

3.3.6 การสร้างแรงดันอ้างอิงชนิดอื่น

3.3.6.1 การสร้างวงจรแรงดันอ้างอิงชนิดของ D. HAMPEL⁽⁴⁾

คircuit การหาทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC 454 จำนวน 2 ตัวเป็น diode pair ต่อรวมกันกับทรานซิสเตอร์เบอร์ BC 458 โดยอัตราส่วนของ $\frac{1}{4} V_{CC}$ ไฟเลี้ยงวงจรที่ 11.08 โวลต์ ให้แรงดันออก 2.74 โวลต์ แบบนี้ให้สัมพันธ์อุณหภูมิที่ค่าและน่าสนใจจากวงจร

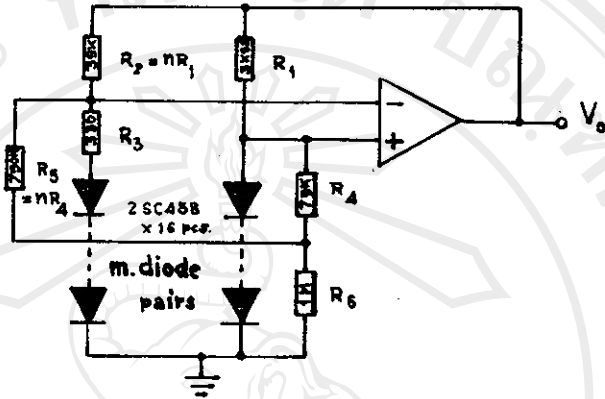
ในบางกรณีก็ขอเปรียบเทียบกับ LM 336 ซึ่งเป็นแรงดันอ้างอิงที่สร้างขึ้นอีกข้อหนึ่ง และมีการใช้วงจรของ D. HAMPEL เป็นแรงดันอ้างอิง ให้กับวงจรที่มีออฟแอมป์เป็นส่วนขยายสัญญาณความแตกต่างป้อนสู่ทรานซิสเตอร์ที่จ่ายกระแสได้มาก ซึ่งเป็นวงจรหนึ่ง



รูปที่ 3.14 วงจรสร้างแรงดันอ้างอิงของ D. HAMPEL

3.3.6.2 การสร้างแรงดันอ้างอิงชนิดของ KAREL E. KUIJK (7)

นำไดโอดมาต่อแบบอนุกรมให้ได้ $n \Delta V_{BE}$ ของ diode pair แล้วขยายด้วย
 ออปแอมป์เปรียบเทียบ op-amps อีก 2 เบอ์ คือ 741, 308 แต่ไดโอดไม่สามารถสร้าง
 จากเทคโนโลยีสร้างวงจรรวมได้ จึงใช้ทรานซิสเตอร์ 2SC 458 รุ่นเดียวกันมาต่อคั้งวงจร
 ในรูปที่ 3.15 แล้วหาสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิของแรงดันออกของหน่วยสร้างแรงดันอ้างอิงชนิด
 นี้ โดยใช้ $n = 10$ และจำนวนไดโอดข้างละ 8 ตัว

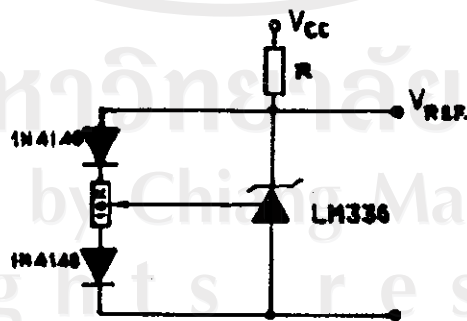


รูปที่ 3.15 วงจรสร้างแรงดันอ้างอิงของ KAREL E. KUIJK

3.3.7 สร้างวงจรแรงดันอ้างอิงจากวงจรรวมเบอร์ LM 336⁽¹¹⁾

LM 336 เป็นวงจรสร้างแรงดันอ้างอิง เมื่อมีการปรับสั้ประสิทธิ์ทางอุณหภูมิ คือ

รูปที่ 3.16



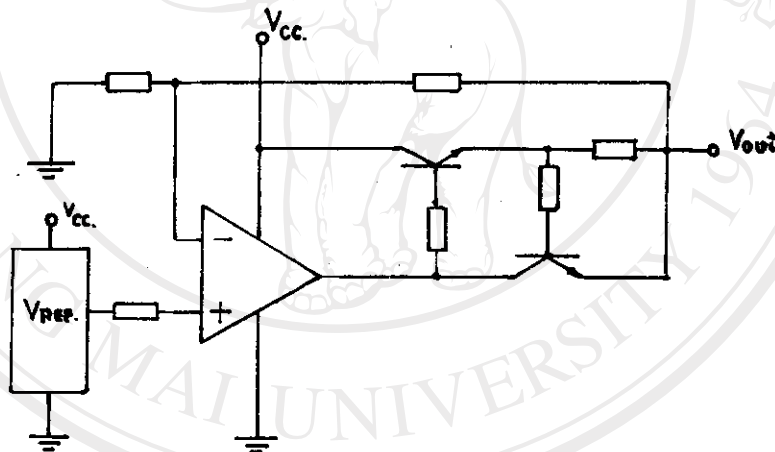
รูปที่ 3.16 การปรับสั้ประสิทธิ์ของอุณหภูมิของวงจรรวมเบอร์

LM 336 -2.5 v.

จากวงจรให้แรงดันอ้างอิง 2.5 โวลต์ และใช้เป็นตัวเปรียบเทียบเช่น เปรียบเทียบกับของ D. HAMPEL หรือของ TC. zener หรือกับวงจรรวมคงค่าแรงดัน 5 โวลต์ เหมือนกัน เช่น 7805 เป็นต้น

3.3.8 การขยายความสามารถของแรงดันอ้างอิงให้จ่ายกระแสได้สูงขึ้น (7)

ทำได้โดยการทดลองหาออปแอมป์ มาต่อแบบวงจรคงค่าแรงดันแล้วใช้ทรานซิสเตอร์ วัตต์สัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิ และพิจารณาเลือกวงจรรวมที่มีครีพทัน้อย เช่น LM 308 เปรียบเทียบกับวงจรรวมอื่น คึงวงจรในรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 วงจรแสดงการเพิ่มความสามารถจ่ายกระแสจากวงจรแรงดันอ้างอิงแบบคงค่า ๆ โดยใช้โอพแอมป์และทรานซิสเตอร์ต่อแบบวงจรคงค่าแรงดัน

3.4 อิทธิพลของอุปกรณ์อื่นต่อวงจรสร้างแรงดันอ้างอิงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

การป้องกันความร้อนจากสิ่งรบกวนข้าง ออกแบบสร้างแรงดันอ้างอิงที่โคค่อนข้างมีคชคไม่ให้อากาศถ่ายเทแปรผันไป คือพยายามทำให้อุณหภูมิค่อนข้างคงที่มาก ๆ จะช่วยค่านเสถียรภาพทางค่านอุณหภูมิได้ ถ้าให้คชคหลังจากทดลองจนเป็นที่พอใจแล้วควรเหตบปิดควยทลาสคคเรชน

ที่มีความเป็นอนุกรมความร้อน โดยเทห์ปิคออุปกรณ์ในวงจร สร้างแรงดันอ้างอิงทั้งหมด

การเลือกใช้ความต้านทานในวงจรสร้างแรงดันอ้างอิง ควรใช้ความต้านทานที่มีสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิค่า เช่น แอมป์ไวร์ววด แต่ค่าแอมป์ไวร์ววดค่าที่ตรงการไคยาก ก็ใช้แบบเมทัลฟิล์มซึ่งก็มีสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิค่าเหมือนกัน

การเลือกใช้วงจรหิมค่า $V_o = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$

และจากวงจรคงค่าแรงดัน $V_o = V_{REF} \left(\frac{R_v}{R_1}\right)$

เนื่องจากความต้านทานในวงจรหิมค่าอย่างแรงดันจะมีความต้านทานตัวหนึ่งปรับค่าแรงดันออกไค ซึ่งเป็นพวกความต้านทานแปรค่าไค เช่น 10 kΩ ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิค่าหนึ่ง ถ้าทำให้ความต้านทานอีกตัวหนึ่งร้อนขึ้นเท่ากัน แต่เป็นความต้านทานคนละชนิด จะทำให้สัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิของความต้านทานอีกตัวหนึ่งต่างกัน จะเกิดความคลาดเคลื่อนไค

วิธีแก้ไขและออกแบบกรณีความต้านทานของวงจรหิมค่าอย่างแรงดัน ทำไคไคโดยใช้ความต้านทานเกือกมาแปรปรับค่าไค เป็นชนิดเดียวกับ V_R ปรับค่าไค คือ R_1 กับ R_v เป็นความต้านทานชนิดเดียวกันวางไวไคกลัน เมื่อร้อนขึ้น สัมประสิทธิ์เท่ากัน จะมีค่าความต้านทานแปรไปคังนี้

ถ้าให้แรงดันอ้างอิงคงที่ สัมมติสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิของความต้านทาน = 20 %

$$\text{ตอนอุณหภูมิค่า} \quad V_o = V_{REF} \times \frac{R_v}{R_1}$$

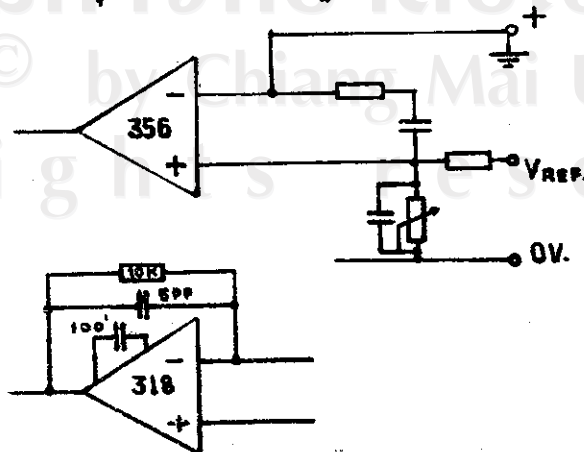
$$\begin{aligned} \text{เมื่ออุณหภูมิสูง} \quad V_o &= V_{REF} \times \frac{1.2R_v}{1.2R_1} \\ &= V_{REF} \times \frac{R_v}{R_1} \end{aligned}$$

จะเห็นว่าแรงดันออกจะมีค่าเท่าเดิม

3.5 การสร้างและทดลองออกแบบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการตอบสนองของวงจรคงค่าแรงดัน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Response time หาว่าออฟแอมป์ชนิดใดให้ผลค่า Transient response ได้ต่ำ ตัวอย่างออฟแอมป์ที่มาเปรียบเทียบได้แก่ 741, 356, 357 308 และ 318 ทดลองใช้ออฟแอมป์เบอร์ต่าง ๆ เหล่านี้มาทดสอบหา Settling time โดยให้โหลดแปรเปลี่ยนแบบขั้น (Step Voltage) ด้วยการต่อเข้ากับสวิทช์ชิ่งโหลด (Switching load) การทดลองหาและเปรียบเทียบระหว่างทรานซิสเตอร์เบอร์ต่าง ๆ ที่เรารวบรวมค่าเฉพาะมาหาและเปรียบเทียบว่ามีผลอย่างไรต่อ transient response โดยทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับ 2N3055

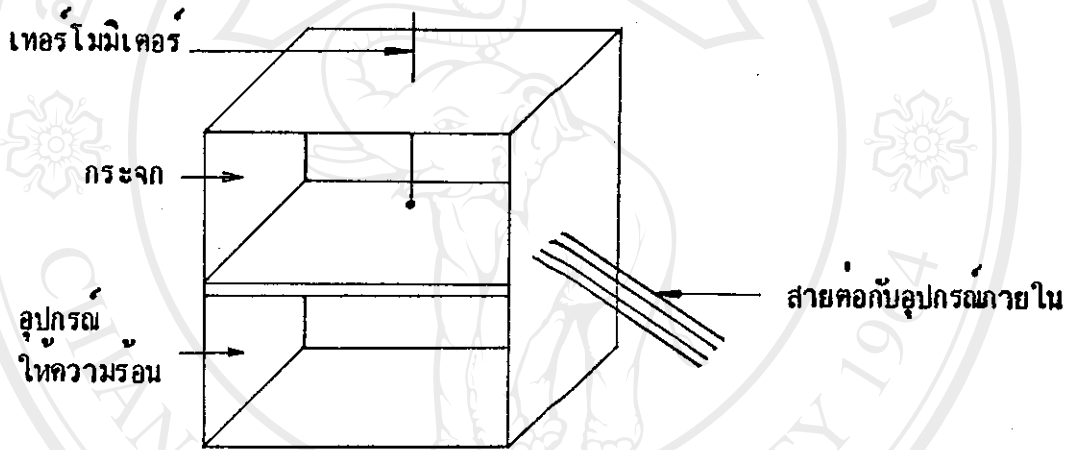
จากการใช้ออฟแอมป์ที่มีค่า Settling time น้อย ๆ โดยเลือกจากออฟแอมป์ที่มีค่า Slew Rate สูง ๆ และเพิ่มการชดเชยความถี่ให้ประสิทธิภาพด้าน Settling time น้อย ๆ โดยใช้ capacitor compensate ค่าความถี่ที่แนะนำมาในแผ่นข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับไม่ใช้ capacitor compensate กรณีวงจรคงค่าแรงดันนั้น แนะนำการชดเชยด้าน Settling time ด้วยการต่อความต้านทานและตัวเก็บประจุที่ขา อินพุตของออฟแอมป์และใช้ตัวเก็บประจุที่ความต้านทานปรับแรงดันออก สำหรับ LM 318 ใช้การชดเชยความถี่ให้ได้ Settling time น้อย ๆ ด้วยการใส่ตัวเก็บประจุ ค่า 100 พิโคฟารัดจากขา 5 ไปยังขา 7 (V_{cc}) และจากแรงดันออกไปยังขา 2 ด้วยค่าความต้านทาน 10 กิโลโอห์มกับตัวเก็บประจุ 5 พิโคฟารัด ดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 การชดเชยด้าน settling time

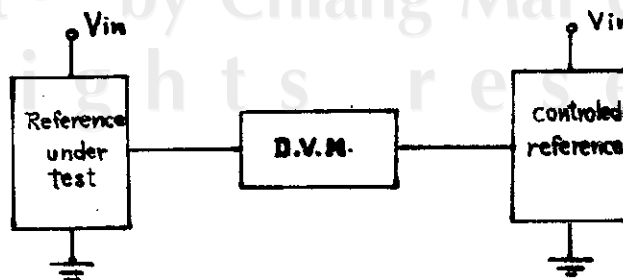
3.6 การสร้างตู้อบ

สร้างตู้อบให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ จุดใส่หลอดไฟให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับวางอุปกรณ์ที่จะวัดความเสถียรภาพทางอุณหภูมิมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ มีสายต่อภายนอกเพื่อวัดเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่อยู่นอกตู้อบ



รูปที่ 3.19 แสดงตู้อบ

3.7 การวัดเปรียบเทียบระหว่างแรงดันอ้างอิงที่ควบคุมที่อยู่ภายนอกกับแรงดันอ้างอิงที่สร้างขึ้นจะวัดดังรูปที่ 3.20

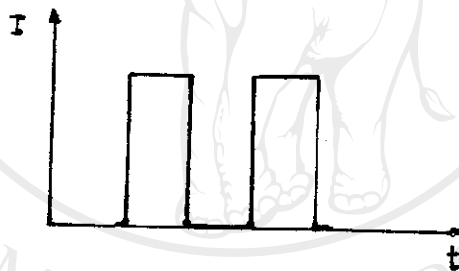


รูปที่ 3.20 การวัดเปรียบเทียบหาแรงดันที่เปลี่ยนไปควมคิจิตอลโวลต์มิเตอร์

3.8 การสร้างสวิตช์โหลด (Switching load)

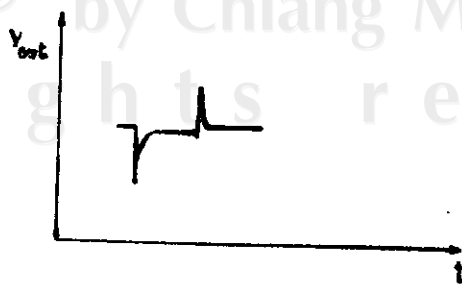
ในการวัดการตอบสนองชั่วคราว (transient response) ที่ไม่ใช่เรกกูเลชัน นั้นใช้การวัดว่าเมื่อโหลดเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน วงจรคงค่าแรงกันจะตอบสนองได้ทันเวลา มากน้อยแค่ไหนและใช้เวลาเท่าใด ในการศึกษาและทดลองวัดการตอบสนองนี้ จำเป็นต้องใช้ สวิตช์โหลด (Switching load) ที่เปิดปิดวงจรโดยทำหน้าที่เป็นโหลดของเครื่องจ่าย ไฟนั้น

หลักการของสวิตช์โหลด (Switching load) เมื่อสภาพของกระแสที่ออกมาเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 3.21



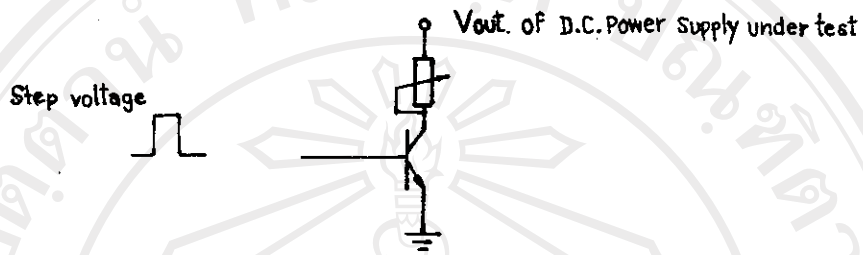
รูปที่ 3.21 กระแสที่เปลี่ยนแปลงของโหลดของแหล่งจ่ายไฟ

เราต้องการทราบค่าแรงดันออก จากที่ไม่มีโหลดถึงค่าโหลดเต็มที่และจากโหลด สูงสุดถึงไม่มีโหลด



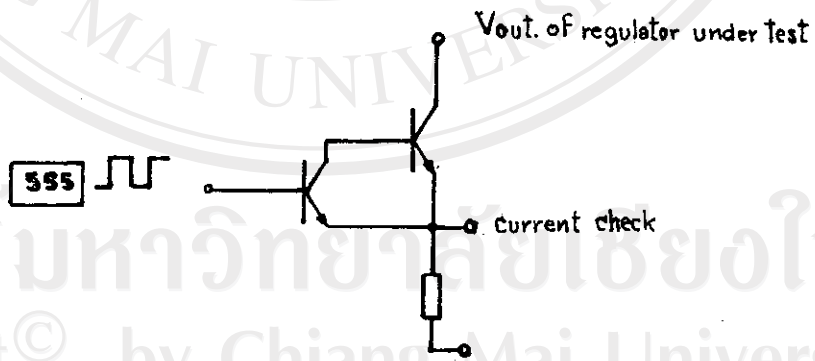
รูปที่ 3.22 แสดงทรานเซียนท์และการตอบสนองของแรงดันออก

วงจรหลักการของสวิตซ์ิงโหลค

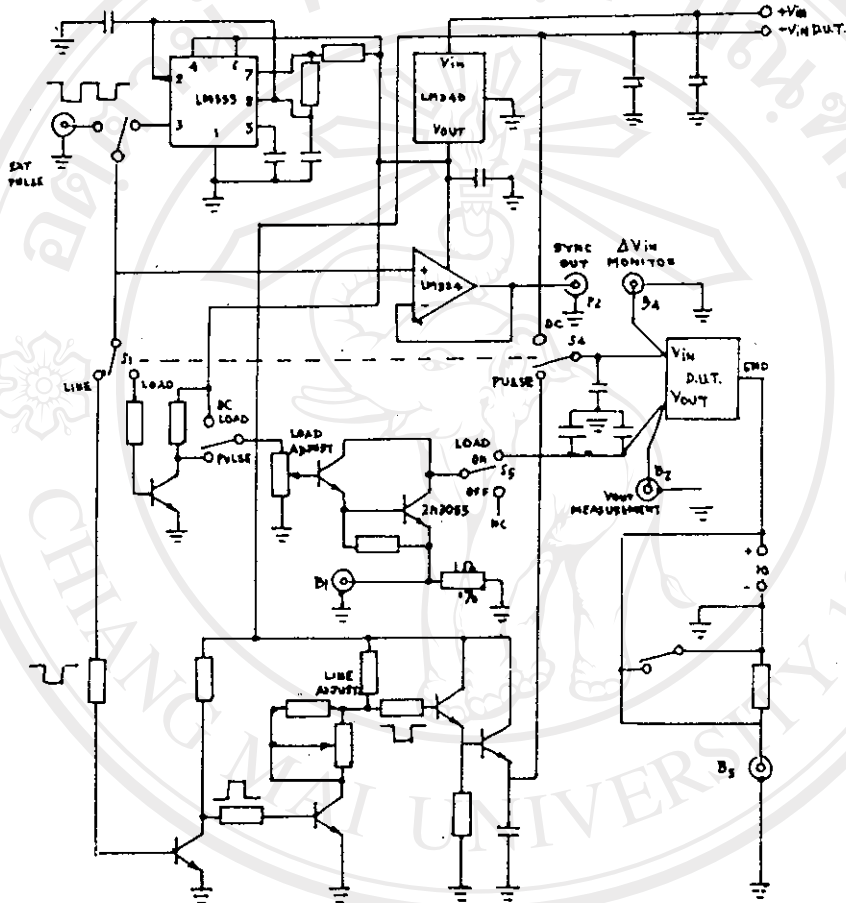


รูปที่ 3.23 หลักการสวิตซ์ิงโหลค

การทดลองนี้ใช้วงจรรวมเบอร์ 555 สร้างแรงดันแบบขั้น (Step voltage) แล้วป้อนสู่ทรานซิสเตอร์ที่มีความไว (High speed transistor) แล้วไปขับให้ทรานซิสเตอร์ภาคกำลังนำกระแส แล้วจึงวัดแรงดันออกที่เปลี่ยนแปลงออกมาด้วยออสซิลโลสโคป



รูปที่ 3.24 การใช้วงจรรวม 555 สร้างคลื่นสี่เหลี่ยมป้อนเข้าสู่ทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่สวิตซ์ิงโหลค



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © รูปที่ 3.25 วงจรสวิตชิงโหลด
 Chiang Mai University
 All rights reserved

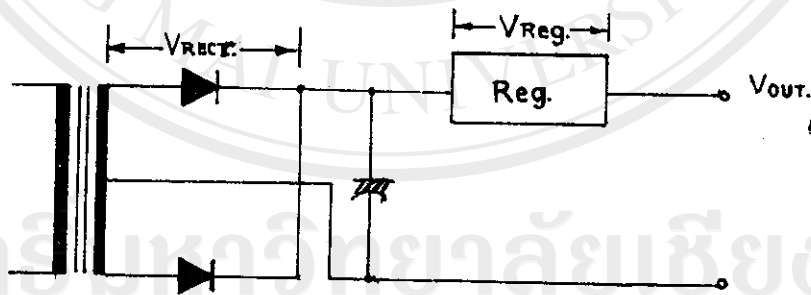
ตารางที่ 3.1 แสดงตำแหน่งของสวิตช์ที่หนากลองสวิตช์ขั้วโลก

TEST	SWITCH POSITIONS					Measurement at Connector
	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	
Load Regulation (pulsed mode)	LOAD	PULSE	DC	ON	CLOSED	B ₂
Line Regulation (DC load ON)	LINE	DC	PULSE	ON	CLOSED	B ₂
Quiescent current, I _Q	LOAD	DC	DC	ON	OPEN	B ₅
I _Q change: 1) with load 2) with line	LOAD	PULSE	DC	ON	OPEN	B ₅
	LINE	DC	PULSE	ON	OPEN	B ₅
Output Voltage	LOAD	DC	DC	ON	CLOSED	B ₂

3.9 การทดลองสร้างแหล่งจ่ายกำลังไฟตรง 2.5 A. D.C. 40 โวลต์

3.9.1 การคำนวณหาขนาดหม้อแปลงที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟ

ใช้หม้อแปลงแบบเต็มคลื่นแบบมี tapped



รูปที่ 3.26 แสดงวงจรเรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นมี center tapped

V_{REG} ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 3 โวลต์

V_{RECT} ประมาณ 1.26 โวลต์

V_{ripple} ประมาณ 10% $V_{DC peak}$

หาแรงดันทางชดทศยภูมิ

$$V_{AC} = \left(\frac{V_{out} + V_{REG} + V_{RECT} + V_{ripple}}{0.92} \right) \times \frac{V_{NOM}}{V_{Low\ Line}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

0.92 = ประสิทธิภาพของเรกติไฟเออร์

$$\frac{V_{NOM}}{V_{Low\ Line}} = \text{อัตราสภาพของ line}$$

$$\begin{aligned} V_{AC} &= \frac{40\text{ V.} + 3\text{ V.} + 1.25 + 0.5}{0.92} \times \frac{220}{198} \times \frac{1}{1.414} \\ &= \frac{44.75}{0.92} \times \frac{220}{198} \times \frac{1}{1.414} \\ &\approx 40\text{ V.} \end{aligned}$$

ต้องการกระแส 2.5 แอมแปร์ กระแสที่ต้องการจากหม้อแปลง

$$\begin{aligned} \text{สำหรับ } FWCT &= 1.2 \times 2.5 \text{ แอมแปร์} \\ &= 3 \text{ แอมแปร์} \end{aligned}$$

ฉะนั้นหม้อแปลงที่ต้องการมีค่า 80 V. x 3 A = 240 VA.

ใช้ 80 V.CT.

$$@ 3A.RMS = 240\text{ VA.}$$

ใช้ตัวเก็บประจุ 10,000 ไมโครฟารัด 63 โวลต์ เป็นตัวเก็บประจุใช้กรองแรงดันกระเพื่อม

3.9.2 การคำนวณหากำลังของทรานซิสเตอร์ภาคขยายกระแส (Pass device) หรือหน่วยควบคุม (control element)

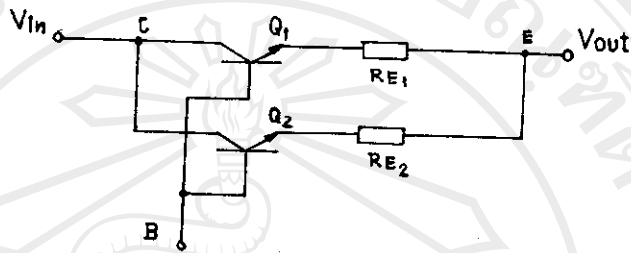
$$V_{CE1(\min)} = V_{in(\min)} - V_o = 56 - 40 = 16 \text{ โวลต์}$$

$$V_{CE1(\max)} = V_{in(\max)} - V_o(\min) = 60 - 0 = 60 \text{ โวลต์}$$

$$I_{E1(\max)} = I_{out} = 2.5$$

$$P_{C1(\max)} = V_{CE1(\max)} \cdot I_{E1} = 60 \text{ โวลต์} \times 2.5 \text{ แอมแปร์} = 150 \text{ วัตต์}$$

ในการทดลองใช้ทรานซิสเตอร์ 2N3055 จำนวน 2 ตัว ซามานกันเพื่อให้ออก
กระแสได้มาก



รูปที่ 3.27 การต่อทรานซิสเตอร์ซามานกัน 2 ตัว

$$R_E = \frac{0.5 \text{ ถึง } 10 \text{ โวลต์}}{I_C/2} = \frac{0.5}{1.25} = 0.4 \ \Omega$$

ใช้ค่า 0.2 โอห์ม โดยการใส่แรงดันตกคร่อม R_E เท่ากับครึ่งหนึ่งของ 0.5 โวลต์ คือประมาณ 0.25 โวลต์ กำหนดหาวัตต์ ได้เท่ากับให้แรงดันตกคร่อม 1 โวลต์

จาก

$$P = I E$$

$$= 2.5 \times 1 = 2.5 \text{ วัตต์}$$

แต่ใช้ค่า 0.5 โอห์ม 5 วัตต์ เพื่อความปลอดภัย

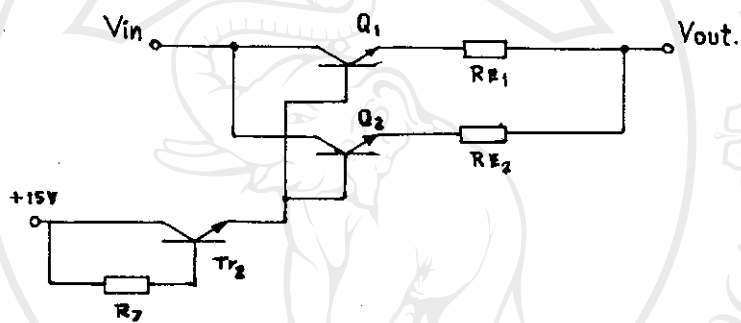
การคำนวณหากระแสขั้วเบสของทรานซิสเตอร์ภาคใดเฟส

$$I_B = \frac{I_E}{h_{FE}}$$

h_{FE} ของ 2N3055=20, $I_B = \frac{2.5}{20} = 125$ มิลลิแอมแปร์

3.9.3 การใช้ทรานซิสเตอร์ตัวที่ T_{R2} จะต้องมีคุณสมบัติด้าน High speed มี $I_{C \max}$ มากกว่า 125 มิลลิแอมแปร์

หา I_{B2} ของ $T_{r2} = \frac{I_{E2}}{h_{FE2}} = \frac{125}{30} = 4.02$ มิลลิแอมป์



รูปที่ 3.28 การหาค่าความต้านทานไบอัสทรานซิสเตอร์ภาคขับ
ทรานซิสเตอร์ 2N3055

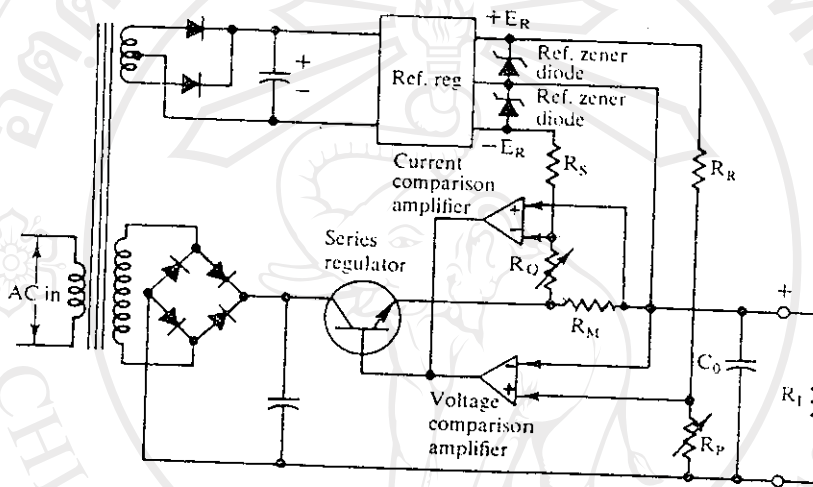
คำนวณหา R_7 จากวงจร

$$R_7 = \frac{15 \text{ V} - R_E I_E - 2V_{BE}}{I_B} = \frac{15 \text{ V} - R_E I_E - 2V_{BE}}{\frac{I_{E2}}{h_{FE2}}}$$

ใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC 1226 A มี h_{FE} 30/220

$R_7 \approx 2.7$ กิโลโอม

3.10 การสร้างแหล่งจ่ายไฟชนิดแรงดันและกระแส



รูปที่ 3.29 วงจรแหล่งจ่ายไฟชนิดคงค่าแรงดันและกระแส

คำนวณหากระแสผ่าน R_1 คือ

$$I_1 = \frac{V_{REF}}{R_1} \cdot (R_1 = R_R) \cdot (R_V = R_P)$$

ก่อนคำนวณเราหาค่าแรงดันอ้างอิงที่ใช้ประมาณ 5.00 โวลต์

กระแสทำให้แรงดันอ้างอิงไม่ตกลง 1 มิลลิแอมป์ โดยใช่

$$R_1 = 10 \text{ K} \therefore I_1 = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ K}\Omega} = 0.5 \text{ มิลลิแอมป์}$$

อัตราส่วนขยายของแรงดันของวงจรหาจาก

$$V_o = V_{REF} \times \frac{R_v}{R_1}$$

โดยคิดว่าแรงดันที่ขา + ของออปแอมป์มีค่าเท่ากับแรงดันออก แต่ต้องการแรงดันออกประมาณ 50 โวลต์

$$\begin{aligned} R_v &= 10 R_1 \\ &= 100 \text{ กิโลโอห์ม ปรับแบบลิเนียร์} \end{aligned}$$

สำหรับกระแสที่คงที่ที่ใช้หลักการคำนวณเช่นเดียวกัน โดยใช้แรงดันอ้างอิง = -15 โวลต์

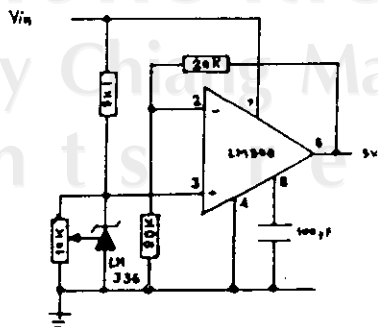
$$P_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{15 \text{ V}}{1 \text{ V}/1 \text{ K}\Omega} = 15 \text{ กิโลโอห์ม}$$

3.11 การออกแบบวงจรสมบูรณ์

3.11.1 การออกแบบวงจรแรงดันอ้างอิงใช้วงจรรวม LM 336 คังแพวงจ-

จร



รูปที่ 3.30 วงจรสมบูรณ์ของวงจรสร้างแรงดันอ้างอิงจาก LM 336 กับ LM 308H

- ควบการใช้ LM 308H ซึ่งมีครีพน้อย
- ความต้านทานในวงจรใช้เมทัลฟิล์ม 1 % มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิค่า
- การวางไดโอด 1N 4148 ให้ใกล้ซิก LM 336 มาก ป้องกันการแตกต่างกันของอุณหภูมิ
- มีการปรับความต้านทาน 10 KΩ เพื่อให้ผลของสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิค่า
- แรงดันขาเข้าใช้แรงดันที่ผ่านการคงค่าด้วย 7812 จึงมีค่าของแรงดันขาเข้าคงที่
- การบรรจุใส่ในกล่องอลูมิเนียม ขนาด 5x8x4 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอกอีกครั้งหนึ่งด้วยการปิดไหม้ชนิด

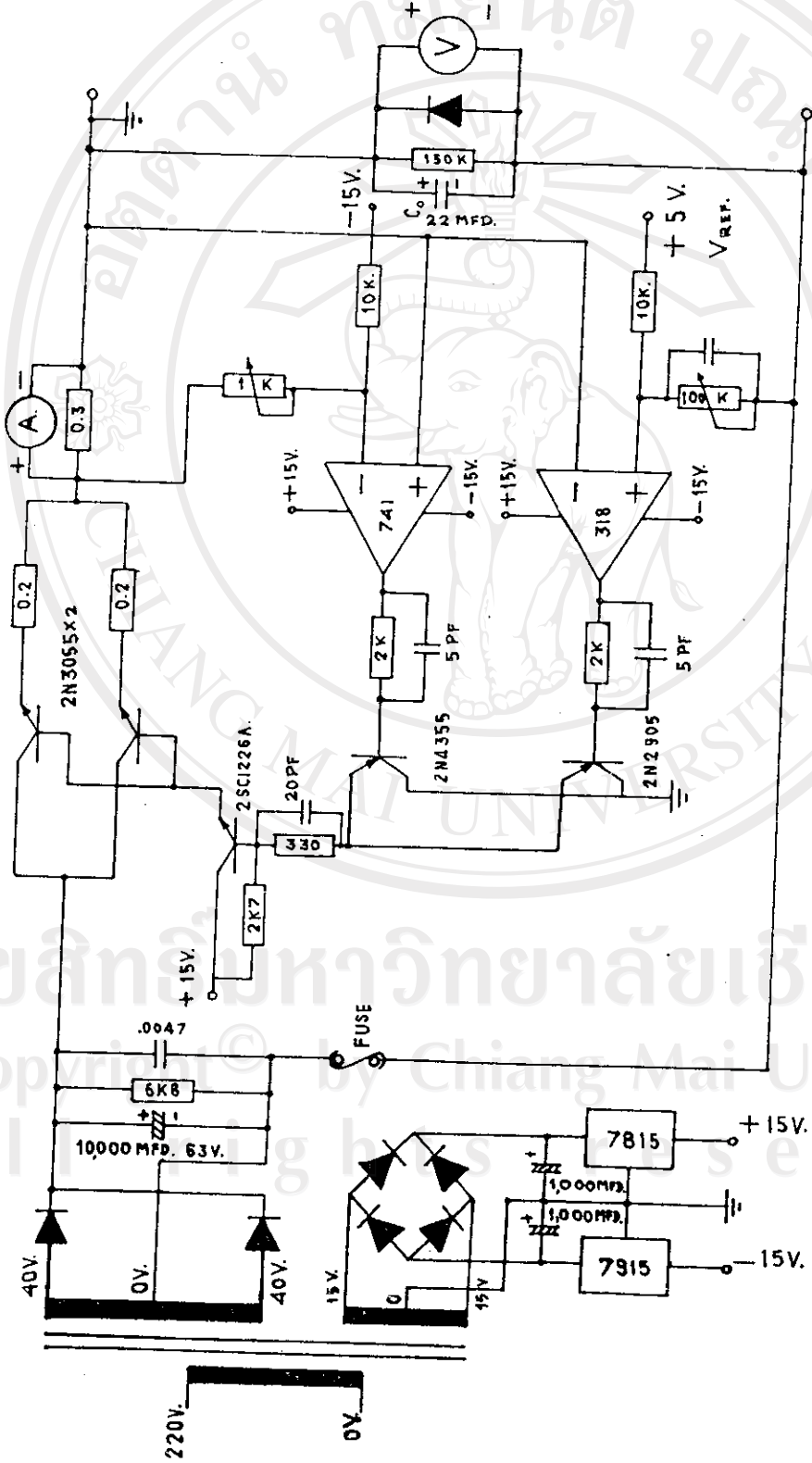
3.11.2 การออกแบบวงจรต้านการคอบสนอง

ใช้ IC. socket เสียบไว้เพื่อให้เลือกใช้กับออปแอมป์ที่มี High speed หรือมีค่า Settling time น้อย มีการชกเขย้าน Settling time อีกด้วย

- ใช้ทรานซิสเตอร์ที่มี f_T สูง ๆ ใช้ในย่านความถี่วิทยุมีความต้านทานและตัวเก็บประจุชนิดเพิ่มอัตราเร็ว (RC. Speed up)

3.11.3 การสร้างแหล่งจ่ายกำลังชนิดคงค่ากระแสและแรงดัน

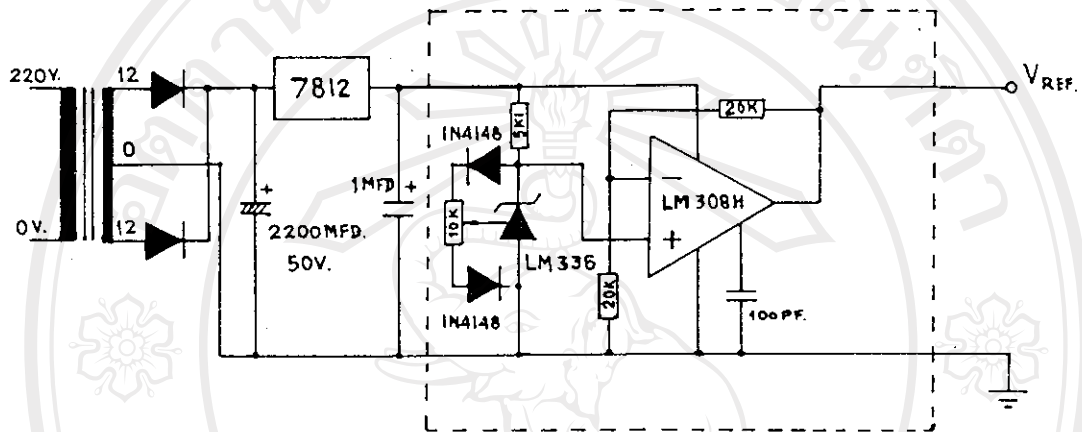
วงจรและรูปแบบการสร้างมีดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.31 วงจรสกรูปรวมของแหล่งจ่ายไฟที่ตัดวงจรและแลนแระจกที่สร้างขั้ว
(cc/cv power supply)

ลิขสิทธิ์ © โดย Chiang Mai University
All rights reserved

วงจรแรงดันอ้างอิง 5 โวลต์



รูปที่ 3.32 วงจรแรงดันอ้างอิงในกล่อง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved